PLASMA CVD APPARATUS

Publication number: JP62060875 (A)

Publication date: 1987-03-17

Inventor(s): TANPO TOSHIHARU; NISHII KATSUNORI
Applicant(s): MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

Classification:
- international: C23C16/50; H01L21/205; H01L21/31; C23C16/50; H01L21/02: ((PC1-

7): C23C16/50: H01L21/205: H01L21/31

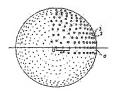
- European:

Application number: JP19850198457 19850910 Priority number(s): JP19850198457 19850910

Abstract of JP 62060875 (A)

PURPOSE:To equalize the amount of ions of gas converted into plasma and to form a high quality insulating film of a uniform thickness by concentrically arranging plural gas introducing holes pierced in the face of a lower electrode confronting a upper electrode so that the intervals are made gradually smaller from the central part toward the peripheral part, CONSTITUTION: An upper electrode 1 and a lower electrode 2 are used as parallel flat electrodes in a plasma CVD apparatus, Gas is introduced into the apparatus from the central part of the upper electrode 1 through plural gas introducing holes 3 pierced in the faces of the upper electrode 1 confronting the lower electrode 2. The gas Introducing holes 3 are concentrically arranged so that the intervals (d) are made gradually smaller from the central part toward the peripheral part.





Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

9 日本国特許庁(JP)

の特許出頭公闆

⑩公開特許公報(A)

昭62-60875

@Int_Cl_4

識別記号

弁理十 星軒 信司

庁内勢理番号

◎公開 昭和62年(1987)3月17日

C 23 C

6554-4K 7739-5F 6708-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4首)

②発明の名称 プラズマCVD結婚

> ②特 DE 198457

⇔出 頤 昭60(1985)9月10日

79発明 麼 明 四条

勿代 理 人

門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

の出 頭 人 松下電器産業株式会社 門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会計内

門真市大字門真1006番地

- 1. 発明の名称 プラズマCVD装置
- 2. 特許請求の繁興
- (1) 平行平板型電板をおするプラズマCVD 装置において、中心部からガスを導入させる上部 電極の下部電板との対向面に、複数のガス減入れ を同心円状に配列し、その配列間隔を上記中心部 から原彙部になるにしたがって小さくしたことを 特徴とするプラズマCVD物理。
- (2) 上部電橋の中心から周載部方向に n 番目 (mは正の整数) のガス導入孔を、上部電損の中
- 心からr=ke⁻ **+Cの原葉に取けたことを整帯 とする特許研究の範疇等(1)可記録のプラズマの V D 装軽。但し、A, B, C はそれぞれ選択され る常数、mは上部電極対向面の中心から半径方向 に計算したガス導入孔の景数である。
- (3) 上部電板の中心を中心として同心円状に ガス導入孔を複数配列し、その間一回心円上にお ける間隔を、ほぼ一定としたことを特徴とする特

許請求の範囲第(1)項記載のプラズマCVD装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本意明はプラズマCVD婆提に係り、修に京行 平板型プラズマCVD装置の電板構造に関する。 (従来の技術)

気 4 同は従来の坪行平板型プラズマCVD装置 における電板の説明関で、(a)は上級世底の断所 関、(b)はその下部世籍と対向する所(以下、ト 部電福対向面という)に形成されたガス連入孔の 分布を示す平面回である。(a)図において、1は 上部司程でその上部電極対向面2にはガス導入孔 3 が、(b) 固でみるように、等間隔の仮想メッシ 五線4の名を点5におけられており、そのおけと 節電機1の中心部と周辺部とでは単位面積あたり 同数である。

第5回は第4回の上部電視1により生する特性 を示すもので、(a)は上部世紀1および下無根紙の が対向関係7を以て対向する振略像様衡面図、(b) は対向間隔7における電界強度分布(機構)を(a) 型に対応をせて環境対向間の中心 0 から変性方向 r (機能) に示した例。(e)は下部電機 6 の対向 耐上に形成されるフロン型 化膜 (SIN) の膜厚 比 (疑情) を電極の運程方向 r (機能) について 大した関であり、関係比比 SINの最大順厚を1 と して報格化されている。

この図(b)から分かるとおり対向間隔7にお ける電界機度分布は、電視対向面関級部になるに したがって著しく低下しており、そのためにSIN の時度も変揮対向面関縁部で強くなっている。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明はこのような世来の平行平板型プラズマ CVD装置における欠点を排除することを目的と

(問題点を解決するための手段)

まず(b) 図において、上部電極対向面 2 におけるガス 導入孔 3 は、上部電極対向面 2 の中心 0 からの原理をよとした場合、

r=40" + C

で与えられており、間は上式においてA = 10 a。 5 = 1 a。C = - 3 aとした場合の上部環境対向 2 の平面間でもあ。なお、nは上部環境対向 2 の中心 0 から年程方向に計算したガス導入孔3 の書数で、一つの関心円上におけるガス導入孔3 間の関係4 を 4 aとしており、ガス導入孔3 の直 様は1 ==である。

第2回は上式で得られる、ガス導入孔3の番数 (機械) と中心0からの凝離 (機械) の関係の計 質響を示している。

第3関は本発明の一実施側によるプラズマCV D装置の下部電極対向面のとくa)、本共列の装置 により得たSIN頭の関厚と使来装置により形成し たシリコンウェハ9上のSINの関厚を、及大原厚 を1で無棒化して示したもので(b)、下部電極対 上記の目的を達成するために本発明は、上部電 様対向国2におけるガス導入孔3の弱孔位置を、 たとえば、上部電径対向函2の中心0からの距離 r=1c-¹¹+ Cにしたかって連載的に変化させて、 上部電径1の周辺でガス導入孔3の単位面接当り の数を今する手段をほることにより、下部電径 対向面6上で形成される51%などの平導体地接頭 の機厚の第一性を確保するものである。

(At m)

本発明によれば半導体堆積膜の関厚の均一性が 向上し、したがって半導体装置の製造における歩 領を向上させることができる。

(実施例)

以下、本発明を実施例により図面を用いて詳細に説明する。

第1回は本鬼明の一実施骨を示す上部電係1の 麻西図(a)、およびその上部電係対向圏を示す平 匝回(b)であり、以下、半後20mの上部電径1と 下部電径をも有する平行平板型プラズマCVD質 度を例として説明する。

向面8上における変性方向の数厚比が示されている。この(1) 関で分かるとおり、従来のプラズマ CV D 製限により明られる地数値は下部電揺対向 図8の周辺で極端に順序が輝くなってきており、 約60%のパララををみせている。

これに対し本発明によるSIN地積減は、下部電 極対向面8の開撃部においても、世界に比べ10倍 以上小さい6%包度のパラつきしかなく、本発明 によれば増製器の関係の均一化が連成できること を示している。

なお、ガス導入孔3の位置は上記の実施例のように連載的にすることなく、上部管係対向面2の 中心から半径方向に段階的に小さくしても同じ結 果が得られる。

(発明の効果)

以上、詳細に説明して明らかなように本発明は、 権限的の部隊に均一性をもたせることができるブ ラズマCVD項目の向上を図ることができるから、 沢実施して歩程の向上を図ることができるから、 用いて姓するところが大である。

特開昭62-60875 (3)

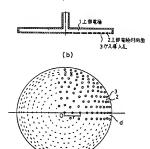
4. 図面の簡単な説明

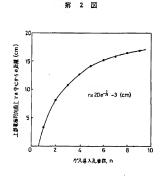
男1 個は本規明の一実施料を示す上部電極の新 面面およびガル場入孔を示す平面側、第2 個はガ スポ入れの位置を示す計算回、第3 四は 光現明の 実施例によるシリコン室化版の配厚を説明する 原格図、第4 回は従来のプラズマでV回路 第5 回は従来のプラズマでV回路 配数を振の新面側とガス導入孔を示す平面側 第5 回は従来のプラズマでV回路 回と、その電料機度およびシリコン室化源の機序 を示す面面をある。

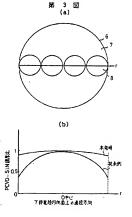
1 ··· 上部電振、 2 ··· 上部電板対向面、 3 ··· ガス導入孔、 8 ··· 下部電板、 7 ···

特許出版人 松下電腦遊麦株式会社

E # 16 10 10







特開昭62-60875 (4)

